مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۵، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۹۴

روهش فيري



الهام خالویی'، ایرج جباری'، بهروز میرزا' و حسین زابلیان'

۱. دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۲. گروه مهندسی هستهای، دانشکدهٔ علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

(دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲۴ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۴/۲/۱۳)

چکیدہ

بدودانش بردهانش

در این تحقیق اثر تابش الکترون و گاما بر میزان بازتاب آینههای نقره با پوشش TiO_۷ و Ta_VO_۵، در گسترهٔ طول موج ۲۵۰ تا ۲۱۰۰ نانومتر بررسی شده است. این پوشش ها برای کاربردهای فضایی در مدار LEO در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری سطح زمین، برای مأموریت سه ساله در فضا در نظر گرفته شدهاند. میزان دز جذبی الکترون و گاما در این مدار و در طول سه سال، به ترتیب حدود ۷/۵ و ۲۴ کیلوگری است. برای سنجش میزان مقاومت پوشش TiO_۷، پرتودهی گاما با چشمه ۵۰ Co بر روی این نمونه در گسترهای از دز ۲۸ تا ۲۰ کیلوگری انجام شد که میزان دز ۲۰۰ گری موجود در ارتفاع مورد نظر را هم در بر میگرفت. در بالاترین دز، ۲۰ کیلوگری، اثرات تابش بر روی هر دو نمونه با یکدیگر مقایسه شدهاند. برای بررسی اثرات تابش بر کیفیت سطح نمونهها بعد از تابش از میکروسکوپ نیروی اتمی و برای اندازه گیری بازتاب نمونهها قبل و بعد از تابش، از پوشش های برات تابش بر کیفیت سطح نمونه ها بعد از تابش از میکروسکوپ نیروی اتمی و برای اندازه گیری بازتاب نمونه ها قبل و بعد از تابش، از پوششهای برکتر استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که علیرغم تغییرات سطحی بسیار جزئی و تغییر رنگ بستر آینه، میزان بازتاب آنها با پوششهای برکتر و تقریش را تقایم میزان بازتاب آینه، میزان بازتاب تابش بر روی این مونه میزان بازتاب آنها با

واژههای کلیدی: اثر تابش، الکترون، گاما، آینههای نقره، پوشش TiO₄، پوشش Ta₄O₆

۱. مقدمه

امروزه از پوشش های اپتیکی به طور وسیعی در ادوات فضایی استفاده میشوند [۱]. از آنجا که این ادوات در معرض تابش های فضایی قرار می گیرند، که عمدتاً شامل ذرات پرانرژی هستند، و از این رو باید تحمل شرایط سخت فضایی را داشته باشند [۲-۴]. منابع مهم تابش در فضا عبارتند از تابش های

کیهانی (شامل ۹۸ درصد پروتون و یونهای سنگین و ۲ الکترون و پوزیترون)، ذرات به دام افتاده در کمربندهای وان آلن^۲(شامل الکترونها و پروتونها) و ذرات باردار ناشی از فعالیتهای خورشید (شامل الکترونها، پروتونها و یونهای

^{1.} Galactic Cosmic Ray (GCR)

۲. Van Allen

سنگین) [۷-۹]. تغییرات حاصل از تابش های فضایی بر روی ویژگے ہای اپتیکے مواد مورد استفادہ در ادوات فضایی، می تواند یکی از دلایل مهم شکست مأموریتهای فضایی گردد [۱]. بدین جهت سازمان های مختلف فضایی مدت زمان زیادی صرف بررسی و تحقیق بر روی مواد گوناگون، به عنوان پوششی برای قطعات اپتیکی کردهاند [۱۰]. در آزمون، ایی ک بر روی قطعات اپتیکی به کـار رفتـه در ایـن تجهیـزات انجـام می شود، میزان دز گاما به ازای هر سال مأموریت در فضا حدود ۱۰۰ گری در نظر گرفته میشود [۵]. یکی از پرکاربردترین مواد به عنوان پوشش های اپتیکی، مواد اکسیدی هستند، لذا اکثر تحقیقات در این حوزه، بر روی این پوشش ها صورت گرفته است [۱-۴]. از لحاظ نوآوری و ابتکار این طرح با چنین چیدمان لایهای بر روی آینه برای کاربردهای فضایی در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری در مدار نزدیک به سطح زمین اولین بار انجام شده است هم در ایران و هم در سایر کشورها دیگر برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته و نمونه آزمایشگاهی آن ساخته شد.

از آنجا که هدف در این پرژهٔ تحقیقاتی ساخت آینه با بیشترین بازتاب و استحکام ممکن در برابر شرایط فضا در مدار نزدیک به سطح زمین بود، و با توجه به مطالعات انجام شده این نتیجه حاصل شد که آینههای فلزی بازتاب بالاتری نسبت به آینههای دیالکتریک دارد [۱۱ و ۱۲] از بین سه فلز طلا، آلومینیوم و نقره که برای کاربردهای فضایی بیشتر استفاده میشد، نقره با توجه به میزان بازتاب آن در گسترهٔ مورد نظر ۲۵۰–۱۱۰۰ نانومتر و مقرون به صرفهتر بودن نسبت به طلا انتخاب شد [۱۴ و ۱۲].

در این تحقیقات پس از ساخت نمونههای مورد نظر، از هر نوع نمونه یکی به عنوان نمونهٔ شاهد در نظر گرفته شده و روی سایر نمونهها آزمونهای مربوطه انجام می شود. بعد از پرتودهی نمونهها، خصوصیات اپتیکی نمونههای پرتودیده بررسی شده و در نهایت با نمونهٔ شاهد مقایسه می شود تا میزان آسیب پذیری نمونه و مناسب بودن یا نبودن آن جهت کاربردهای فضایی مورد نظر مشخص شود. در یک تحقیق نشان داده شده که

پوشش های مورد استفاده پس از تابش گاما با دز ۵۰ گری، کاهش بازتاب را درپی داشته است [۱ و ۲]. در تحقیقی دیگر که از یک لایهٔ اکسید به عنوان پوششی برای آینهٔ نقره استفاده شده بود نیز کاهش بازتاب آینه گزارش شده است که علت آن واکنش این اکسید با نقره بوده است [۳]. در این تحقیق اثر تابش گاما و الکترون بر کیفیت سطح و بازتاب آینهٔ نقره با پوشش های ۲iO و ΔTaγo مطالعه شده است.

۲. مواد و روش ها

پوشش های اپتیکی که در کابردهای فضایی استفاده می شوند باید در برابر تابش های فضایی مقاوم بوده و در فیلم های نازک با لایـههای زیـرین خـود واکـنش ندهنـد. در آینـههـا، عـلاوه بـر ویژگی های بیان شده، این پوشش ها نباید از بازتاب آن بکاهد. در این تحقیق به بررسی دو پوشش مناسب بـرای آینـهٔ نقـره بـه منظور بکارگیری در مدار LEO در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری سطح زمین پرداخته شده است. در این تحقیق از بین آینه های فلزی طلا، نقره و آلومینیوم، آینهای از جنس نقره انتخاب شـد کـه در گسترهٔ طول موجی مورد نظر بیشترین بازتاب را از خود نشان داده است [۶]. این آینه با پوشش TiO_۲ و Ta_۲O_۵ بر روی زیرلایهای از MgF_r تهیه شد. لایهنشانی به روش تبخیر فیزیکی سطحی^۳ صورت گرفت. در این تحقیق اثر تابش بر پوشـش.هـای TiO_r و Ta_rO_o بررسی شده است. با توجه به این که دز الکترون در این مدار در مدت سـه سـال مأموریـت حـدود ۷٫۵ کیلـوگری است، اثر این مقدار پرتوگیری در این تحقیق مطالعه شده است. باتوجه به این که نقره در معرض هوا به راحتی اکسید شده و بازتاب آن کاهش می یافت با توجه به مطالعات انجام شده از یک لایهٔ اکسیدی دی اکسید سیلسیوم که در برابر تابش گاما مقاوم بود استفاده شد. از آنجا که این ماده دارای ضریب شکت پایین است [۱۵ و ۲۰]، باید از لایهای دیگر با ضریب شکست بالا ومقاوم در برابر تابش گاما استفاده میشد، که با مطالعات انجام شده از دو ماده Tior و TarO استفاده شد [۱۹–۱۹].

۲. Thin films

Low earth orbit

Physical Vapor Deposition (PVD)

در آزمونهایی که بر روی قطعات اپتیکی به کار گرفته شده در فضا انجام می گیرد، میزان دز گاما به ازای هر سال مأموریت در فضا حدود ۱۰۰ گری در نظر گرفته می شود [۵]. بنابراین میزان دز گاما برای مأموریت مورد نظر، ۳۰۰ گری می باشد که برای اطمینان از نتایجی که بدست خواهد آمد این میزان دز ۴۰۰ گری در نظر گرفته شده است. با توجه به امکانات موجود در سازمان انرژی اتمی ایران، امکان پرتودهی گاما در دزهای بالا وجود داشت، بنابراین بـرای سـنجش میـزان مقاومت پوشش، پرتودهی گاما بر روی نمونهٔ TiOr در گسترهای دز ۲٫۰ تا ۲۰ کیلوگری انجام شد، که میزان دز ۴۰۰ گری موجود در ارتفاع مورد نظر را هم در بر می گرفت. در بالاترین دز تابش گاما که برابر با ۲۰ کیلوگری بود، اثر این تابش و همچنین اثر تابش الکترون با دز ۷٫۵ کیلوگری بـر روی هر دو نمونه انجام شده و با یکدیگر مقایسه شدند. میـزان بـاز تاب نمونهها قبـل و بعـد از تـابش، بـه وسـيلهٔ اسـپكتروفتومتر اندازه گیری شد تا اثر تابش ها بر میزان بازتاب نمونهها در گسترهٔ طول موج ۱۱۰۰-۲۵۰ نانومتر، مشخص شود. برای بررسی اثرات سطحی این تابش ها بر روی نمونه ها، از میکروسکوپ نیروی اتمی'، استفاده شد. تابش گاما در تهران با استفاده از چشمه ^{°°} CO با نرخ دز ۳٬۲۶ گری بر ثانیه انجام شد. برای پرتودهی نمونه ها با الکترون از شتابدهنده رودترون مركز پرتوفرايند يزد استفاده شد.

در این بخش ابتدا اثر تابش گاما با دزهای مختلف بر روی نمونه با پوشش TiO_۲ بررسی شده و سپس به مقایسهٔ اثر تابش الکترون و گاما با دزهایی که در ادامه ذکر شده بر روی پوششهای TiO_۲ و Ta_۲O_۵ پرداخته شده است.

۳. نتايج و بحث

۱.۳. اثر تابش گاما با دزهای مختلف بر آینه ها با پوشش TiO_۲ برای این کار از چشمه ^{۶۰} Co^{۶۰} با آهنگ دز ۳٬۲۶ کیلوگری بر ساعت استفاده شده است. شکل های ۱ (الف) تا (ه) میزان

1. Atomic Force Microscope (AFM)

بازتاب نمونه ها قبل و پس از تابش را برای دزهای مختلف نشان میدهد.

نمودارهای بازتاب نشان میدهند که هیچ گونه کاهش بازتابی در نمونههای با پوشش ۲iO_۲ در این محدودهٔ پرتوگیری گاما رخ نمیدهد. تنها تغییر ظاهری در رنگ شیشهٔ بستر بود که در دزهای ۳ کیلوگری و بالاتر دیده شد. شکل ۲، AFM نمونهٔ شاهد و شکلهای ۳ (الف) تا (ه) نیز تصاویر حاصل از AFM نمونهها بعد از تابش را نشان میدهند.

همان طور که در تصاویر AFM دیده می شود، تغییرات سطحی در AFM نمونه ها روی داده است در حالی که اثری بر میزان بازتاب نمونه ها نداشته و پروفایل نمونه ها تغییر نکرده است.

۲.۳. مقایسهٔ اثر تابش گاما با دز ۲۰ کیلوگری بر نمونههای با پوشش TiO_۲ و Ta_۲O_۵

در این تحقیق نیز از تابش چشمه ^{۶۰} CO⁹ با آهنگ دز ۳/۲۶ کیلوگری بر ساعت استفاده شده است. بازتاب هر دو نمونه قبل و بعد از تابش گاما با دز kGy ۲۰ ، اندازه گیری شده که نتایج آنها در شکلهای ۴ و ۵ آمده است. شکلهای ۶ و ۷ نیز به ترتیب AFM مربوط به نمونههای ۵ مرم Ta₇O و ۲۰ نیز ان میدهند. همان طور که در شکلهای ۵ و ۶ دیده می شود هر دو نمونه در برابر تابش گاما تا kGy ۲۰ مقاوم هستند.

۳.۲. اثر تابش الکترون با دز ۷٫۵ kGy بر نمونههای با پوشش TiO_۲ و TiO_۲O

نمونه به طور همزمان توسط شتاب دهنده رودترون یزد مورد تابش الکترون هاش ۱۰ MeV با دزی برابر ۷/۵ کیلوگری قرار گرفتند. برای هر دو نمونه بازتاب قبل و بعد از تابش اندازه گیری شد. همچنین برای بررسی کیفیت سطح، از هر نمونه، بعد از تابش توسط AFM عکس برداری شد. شکل های ۸ و ۹ مربوط به بازتاب نمونه ها و شکل های ۱۰ و ۱۱ نیز AFM نمونه ها را بعد از تابش





شکل ۱. اثر تابش گاما بر بازتاب نمونهٔ با پوشش TiOr. (الف) ۳ kGy (ب) ۵ kGy (ج) ۱۰ kGy (د) ۱۵ kGy و (ه) ۲۰ kGy.

000 µm 020 0.40 0.60 0.80 0.00 0.20 0.4

این مدت مأموریت فضایی استفاده نمود. شایان ذکر است که این مقدار اشعهٔ الکترونی باعث تیرگی بستر نمونه ها شد. قله هایی مشاهده شده مربوط به طیف بازتاب دو ماده مربوط به خصوصیات خاص این دو ماده است.

همان طور که شکل های ۸ و ۹ نشان میدهند، این مقدار دز

الکترون تأثیری بر بازتاب آینهها نداشته و در این آینهها می توان در

تفاوت ظاهری در شکل ۳ به علت تفاوت در مقیاس اندازه گیری بوسیله AFM است. برای مشخص تر شدن تغییرات، تغییرات نمایهها در زیر آورده شهده است.

شکل ۲. AFM نمونهٔ شاهد با پوشش TiO_r.



شکل ۲۳. AFM نمونه با پوشش ۲iO_۲ پس از تابش گاما با دزهای (الف) ۲۵ kGy (ب) ۵ kGy (ج) ۱۰ kGy (د) ۱۵ kGy و (ه) ۲۰ kGy.



شکل۵. اثر تابش گاما با دز ۲۰ kGy بر بازتاب نمونه با پوشش TiO_r.



شکل ۷. AFM نمونه با پوشش ۲iO_۷، بعد از تابش گاما با دز ۲۰kGy.



شکل۴. اثر تابش گاما با دز ۲۰kGy بر بازتاب نمونه با پوشش Ta_rO_۵.



شکل ۶. AFM نمونه با پوشش مTa_rO_۵، بعد از تابش گاما با دز ۲۰ kGy.





شکل ۱۰. AFM نمونه ۲iO_r بعد از تابش الکترون با دز ۷٫۵ kGy.



شکل ۹. اثر تابش الکترون با دز ۷٫۵ kGy بر بازتاب نمونه با پوشش هTa_rO.



شکل AFM .۱۱ نمونه مTa_rO_۵ بعد از تابش الکترون با دز ۷٫۵ kGy.

جدول ۱. بررسی اثر تابش الکترون و اشعهٔ گاما با دزهای مورد بحث بر پوشش Tiov , Ta_vO

تابش (nm)	الكترون	گامای	گامای	گامای	گامای	گامای
	۷٫۵ گری	۲۰ کیلوگری	۱۵ کیلوگري	۱۰ کیلوگري	۵ کیلو گری	۳ کیلوگري
میانگین ناهمواری TiO _v	۳۰۰۷/۵	1404/0	1017/7	10007	1 49 4/2	7111/7
کمینهٔ ناهمواری TiO _r	2719	١٣٩٦٫٢	1477/0	1474/4	1500/4	1970/
بیشینهٔ ناهمواری TiO _۲	men.1	1747/1	1074/7	۱٦٢٨٨	1 201/7	22027
میانگین ناهمواری Ta _r O _۵	1977/V	¥VV/V	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ
کمینهٔ ناهمواری Ta _y O _o	17777	۴۳۵٫۱	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ
بیشینهٔ ناهمواری Ta _r O _o	1914/0	547/0	بررسی نشدہ	بررسی نشدہ	بررسى نشده	بررسی نشدہ

۳. نتیجهگیری

این تحقیق نشان داد که تابش گاما با دزهای مختلف تا حد بیشینهٔ ۲۰ kGy بر روی بازتاب آینهٔ نقرهای با پوشش TiO

اثری نداشته و تنها دزهای ۳ کیلوگری و بالاتر باعث تغییر رنگ بستر می شوند. تابش گاما با دز kGy ۲۰ و الکترون با دز ۷٫۵ kGy و انرژی MeV ۱۰، اثری بر میزان بازتاب دو آینه با پوششهای ۲iO_۲ و TiO_۲ نداشته است. تنها تغییر ظاهری

مراجع

نشده و در نتیجه کیفیت بازتاب نمونهها تغییری نکرد. لـذا ایـن دو پوشش برای آینههای مورد اسـتفاده در مـدار LEO و مـدت زمان سه سال در برابر تابشهای الکتـرون وگامـا کـاملاً مقـاوم هستند. ایجاد شده، تیرگی بستر نمونههایی بود که در معرض تابش گاما با دزهای KGy و بالاتر و همچنین تابش الکترون با دز ۷/۵ kGy کیلوگری قرار گرفته بودند. علیرغم تغییراتی که در AFM گرفته شده از نمونههای تحت تابش نسبت به نمونهٔ شاهد دیده شد، تغییر در منحنیهای بازتاب نمونهها، ایجاد

11. D Y Song, W R Sprague, H A Macleod, and M R Jacobson, Applied Optics 24, 28 (1985) 1164.

- 12. J M Bennett, E J Ashlly, Applied Optics 4, 2 (1965) 221.
- 13. R F Bunshah et. al., "Deposition Technology for Films and Coatings", Cnoyes Publications, New Jersey (1982).
- 14. P Jin, L Miao and S Tanemura, *Applied Surface Science* **212-213** (2003) 775.
- 15. S Baccaro, A Cecilia, I Di Sarcina, and A Piegari, *IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society* **52**, 5 (2005) 1779.
- 16. T Thomas and J Wolfe, "Uv-shifted Durable Silver Coating for Astronomical Mirrors", SPIE 4003, Optical Dasign, Matericals, Fabrication and Maintenance, Volume: 4003UCRL-JC, NO. 136508, (2000).
- 17. H A Macleod, "*Thin Film Optical Filter*", Macmillan, London, U.K (1986).
- 18. J Ihlemann, J Bekesi, J H Wiele, and P Simon, "Processing of Dielectric Optical Coatings by Nanosecond and Femtosecond UV Laser Ablation", Hendawi Publishing Corporation Laser Chemistry (2008) 1.

- 1. S Baccaro, A Cecilia, I D Sarcina and A PieGari, "Optical Coatin G Behavior under Gamma Irradiation for Space Applications", *Proc. of SPIE*, **5494** (2004) 529.
- 2. E Hacker, P Weibrodt, L Raupach, and H Lauth, "Space Stability Investigation of Optical Coating by Earth- and Space-Based Experiments", SPIE **2210**, Space Optics (1994).
- 3. S Baccaro, A Cecilia, I Di Sarcina, A PieGari, *Nuclear Science, IEEE* **52**, 5 (2005) 1179.
- M Fernandez-Rodriguez *et al.*, *Thin Solid Films* 455-456 (2004) 545.
- 5. E G Thayer, E L Blansett, and B E N Keeler, "Space Radiation Testing of Thin Film and Multilayer Optical Coatings", Proc. of SPIE (2009) 7425.
- T Thomas, and J Wolfe, "UV-Shifted Durable Silver Coating for Astronomical Mirrors", *Proc. SPIE*. 4003 (2000) 312.
- E R Benton and E V Benton, *Nucl. Meth. Phys. Res.* B 184 (2001) 255.
- 8. F Spurny, *Radiation Physics and Chemistry* **61** (2001) 301.
- 9. B K Ridley, "*The Physical Environment*," Ellis Horwood Ltd. (1979).
- P Beynel, P Maier, and H Schumacher, "Compilation of Radiation Damage Test Data", part III: Materials used around high-energy accelerators, CERN 82-10 Health and Safety Department, Geneva (1982).